⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出頭公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-132827

ঞInt ়Cl ়⁴

識別記号

厅内整理番号

②公開 昭和61年(1986)6月20日

G 01 J 3/02

7172-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称 分光光度計

> ②特 顋 昭59-254692

> > 菊 夫

会出 磨 昭59(1984)11月30日

登発 明 者 佐々木

京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所三 烧工場内

かん 題 人 株式会社島津製作所

京都市中京区河原町通二条下ルーノ船入町378番地

砂代 理 人 弁理士 県 浩 介

1. 発明の名称

分光光度計

2. 等許請求の範囲

シングルビーム方式で、劇光系の自動利得制御 手段を備え、刺光系の利得を記憶する手段と、試 科園定時以外は上配自動利得制御手段を作動させ、 試料測定時には試料測定開始直前の測光系の利得. を上記記憶手段に保持させ、測光系の利得を上記 固定された利得に固定せしめる制御手段とを投け た分光光度計。

3. 発明の詳細な説明

イ・産業上の利用分野

本発明はシングルビーム方式の分光光度計に関 ナる。

ロ・従来の技術

分光光度計はダブルピーム方式とシングルビー ム方式とに大別される。ダブルビーム方式は光栗 の波長特性・経時変化・分光光度計自身の波長特 性,其科容器とか高磁等の分光透過率等の影響を

自動的に補正できるが装置構成が複雑である。シ ングルビーム方式では上述したようた補正は自動 的にはできないが、近時メモリとか資算処理装置 が安価に利用できるようになつてきたので、対照 **試料の測光データを記憶しておくことにより、分** 光光度計自身とか試料容器。搭載等の分光的特性 の影響が補正できるようになつたので、装置構成 がダブルビーム方式に比し簡単と云う点が大きな 利点となつてきた。

しかし、シングルビーム方式ではメモリを利用 しても光源の時間的な変動の補正はできないので、 **菊定中にペースラインが変動し、このため側定中** に適宜ペースラインを切換えないと側定出力がス ケールオーバーすることがあり、信号処理回路に とつて信号レベルが最適範囲から外れると云つた 問題がある。

へ、発明が解決しようとする問題点

本発明はシングルビーム方式でペースライン変 動が生ぜず、信号処理部にとつて常に最適な信号 レベルが保持されるようにしょうとするものであ

5 。

ニ・問題点解決のための手段

本発明分光光度計はシングルビーム方式で、試 料剤定時以外は常時 A O C (自動利得制御)を行 つてペースライン変動を補正し、他方剤定系の感 変を常時記憶する手段を設け、試料剤定時にはこ の感度記憶を固定して A O C の動作を停止するよ うにした。

ホ・実施例

図は本発明の一実施例を示す。この実施例はほこ子吸光分析を行つている場合を示している。科技では光原のホローカソードランプ、アは試料に及びは光原のホローカソードランプ、アは試料に及びは外の大き、アメには外光を出れたのが、アメングを出れる。GCは対象とは、アンプアムの出力の基準値に保たれる。ではカナンプアムの出力が基準値に保たれる。ではカナンプアムの出力が基準値に保たれる。ではカナンプアムの出力が基準値に保たれる。つまりPM、PA、GCよりなが作している。つまりPM、PA、GCよりながあれたにある。つまりPM、PA、GCよりながあれた。これを通知を示する。これを表する。これを表する。これを表する。これを表する。これを表する。これを表する。これを表する。これを示する。これを表する。これをままをまる。これを表する。これを表する。これをまる。。これをまる。これをまる。これをまる。これをまる。これをまる。これをまる。これをまる。これをまる。これをまる。これをまる。これをま

食高電圧に変換され光検出器 PMのダイノードに 印加される。DC/DCコンパータDCの出力は 抵抗 R 3 , R → で分圧されて感度記憶回路 S M に 入力される。感度配憶回路SMは記憶用コンデン サCと記憶固定用スイッチSw3とパッファテン プヨAよりなつている。通常スイッチSv3は閉 じており、コンデンサCの充電電圧即ち配復内容 は D C / D C コンパータ D C の出力変化に追従し て変化している。制御回路CTはスイッチSw1 ~3g3を削御し、女科側定の指令を受取るとス イッチSw1を接点り興に、Sw2を接点b!餌 に切換え、スイッチSw3を開にする。このため 感度配復回路 S M の配像内容は S w 3 が開かれる 直前のレベルに固定される。誤差アンプミAの反 転端には接点 D. スイッチ8 W 1を通して D C / D C コンパータ D C の出力を抵抗 R 3 。 R もで分 割したものが印加され、非反転増子には上記した 固定された記憶がスイッチSw2を介して印加さ れ、DC/DCコンパータの出力は試料剤定の状 態に切換わる直前の出力を保持せしめられる。

フィードバックループでAOCが行われている。 上記した基準値は表光度のに相当し、AOCの作用で吸光度の(透過率の側定の場合であれば透過率100分)のレベルが一定に保たれる。信号処理部SPはプリアンプPAの出力を吸光度値に変換し、これを表示部DPに出力する。表示部DPでは吸光度の数字表示及び記録紙への記録を行う。 た検出器がMから信号処理部までの構成が分光光度計の測光系である。

試料側定の指令は手動操作で試料を変える度に制御回路に入力するようにすることも勿論可能であるが、多数の試料の自動測定のプログラムを制御回路に工に与えてかき、制御回路に工によって試料の自動供給を行うと共に、新しい試料導入の直前にスイッチS ▼ 1 ~ S ▼ 3 を通常状態に復帰させるようにすることもできる。

へ 効 果

特開昭61-132827(3)

本発明による測定記録を例示するグラフである。

代理人 弁理士 縣 浩 介

定され、張光度は夫々ね、ねんで与えられる。光 凍の光度が経時的に低下しているが、非潮定時に ペースラインが変化しないように測光系の感度補 正を行つているので、記録上の鉄光度上、h^は 光度変化の影響が補正され、相互に同じスケール で記録されたものとなつてかり、記録上から設先 度が直続できる。第3図▲に示すよりな従来例で は 記録の 上限 がスケールオーバーする かそれがあ るので、自動剤定のような場合、剤定を無駄にし ないため感度を低く設定しがちであるが、本発明 ではスケールオーバーの心配がないから、光凛の 変動にかりわらず予想される試料の吸光度に応じ て信号処理部SPの直線性が最も良い範囲で作動 するように感度制御がたされ、シングルビーム方 式の構造簡単と云う利点を活かして、ダブルビー ム方式の効果が得られる。

4. 図面の簡単を説明

K

第1図は本祭明の一実施例の構成を示すプロック図、第2図は同実施例における利得制御系の回路図、第3図Aは従来例による測定配象、同Bは

